

อภินันทนาการ



รายงานวิจัยฉบับย่อ

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน
ภายในของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สภาวะการใช้จริง

Mathematical model development for prediction of photovoltaic module
internal resistant variation under operating condition

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
วันลงทะเบียน..... ๗ - มี.ค. ๒๕๕๘
เลขทะเบียน..... ๑. ๘๙๒๑๙๙
เลขเรียกหนังสือ..... ๒ TJ ๘๑๒ ๖๖๖๕ ๒๙๗

โดย นายนิพนธ์ เกตุจ้อยและคณะ
มีนาคม 2557

รายงานวิจัยฉบับย่อ

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับคำนวณเปลี่ยนแปลงความต้านทาน
ภายในของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สภาวะการใช้จริง

Mathematical model development for prediction of photovoltaic module
internal resistant variation under operating condition

คณะผู้วิจัยสังกัด

- | | | |
|---------------|------------------|-----------------------------|
| 1. นายนิพนธ์ | เกตุจ้อย | สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน |
| 2. นายฉัตรชัย | ศิริสมพันธุ์วงศ์ | สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน |
| 3. นายคงฤทธิ์ | แม่นศิริ | สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน |
| 4. นายณัฐวุฒิ | ขาวสะอาด | สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน |
| 5. นายมรุพงศ์ | กอนอยู่ | สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน |

สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประจำปีงบประมาณ 2556

รายงานวิจัยฉบับย่อของโครงการการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายการเปลี่ยนแปลง
ความต้านทานภายในของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สภาวะการใช้จริง

1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายการเปลี่ยนแปลง
ความต้านทานภายในของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สภาวะการใช้จริง

ชื่อโครงการวิจัย(ภาษาอังกฤษ) Mathematical model development for prediction of photovoltaic
module internal resistant variation under operating condition

2. รายชื่อคณะผู้วิจัย พร้อมทั้งหน่วยงานที่สังกัด หมายเลขอรหัสพท โทรสาร และ E - Mail

2.1 หัวหน้าโครงการ	สัดส่วน 50%
ชื่อ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย
คุณวุฒิ	Dr.-Ing. (Renewable Energy Technology)
ตำแหน่ง	พนักงานสายวิชาการ (อาจารย์)
สถานที่ทำงาน	วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.พิษณุโลก-นครสวรรค์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์	055-963182
โทรสาร	055-963182

2.2 ผู้ร่วมโครงการ	สัดส่วน 20 %
ชื่อ	ดร.ฉัตรชัย ศิริสัมพันธวงศ์
คุณวุฒิ	วท.ด. (พลังงานทดแทน)
ตำแหน่ง	พนักงานสายวิชาการ (อาจารย์)
สถานที่ทำงาน	วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.พิษณุโลก-นครสวรรค์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์	055-963182
โทรสาร	055-963182

2.3 ผู้ร่วมโครงการ	สัดส่วน 10 %
ชื่อ	นายคงฤทธิ์ แม้นศิริ
คุณวุฒิ	วท.ม. (พลังงานทดแทน)
ตำแหน่ง	พนักงานสายบริการ (เจ้าหน้าที่วิจัย)
สถานที่ทำงาน	วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.พิษณุโลก-นครสวรรค์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-963182
โทรสาร 055-963182

2.4 ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน 10%
ชื่อ นายณัฐวุฒิ ขาวสะอาด
คุณวุฒิ ว.ท.ม. (พลังงานทดแทน)
ตำแหน่ง นิสิตปริญญาเอก (พลังงานทดแทน)
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-963182
โทรสาร 055-963182

2.5 ผู้ร่วมโครงการ สัดส่วน 10%
ชื่อ นายมรุพงศ์ ก้อนอยู่
คุณวุฒิ ว.ศ.บ. (สิ่งแวดล้อม)
ตำแหน่ง นิสิตปริญญาโท (พลังงานทดแทน)
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-963182
โทรสาร 055-963182

3. บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอผลการศึกษาการสร้างแบบจำลองทางคลินิตศาสตร์สำหรับทำนายการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สภาวะการใช้จริงซึ่งใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 5 ชนิด ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอัมอร์ฟานิคซิลิกอน (Amorphous Silicon Solar Cell; a-Si) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดพลีกสมซิลิกอน (Poly Crystalline Silicon Solar Cell; p-Si) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดพลีกสมผานซิลิกอน (Hybrid Crystalline Silicon Solar Cell; HIT) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไมโครซิลิกอน (Amorphous silicon/micro crystalline silicon; μc-Si:H) และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดคوبเปอร์อินเดียมไดเซเลนไนด์(Copper Indium DiselenideSolar Cell; CIS)ที่ติดตั้งใช้งานระหว่างปี2548 - 2556 ภายในสวนพลังงานของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและวิเคราะห์หาค่าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในซึ่งส่งผลโดยต่อการลดลงของความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ภายใต้สภาวะการใช้งานจริงโดยเป็นการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมจากโครงการการศึกษาผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่พบว่าสมการการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในที่ได้จากการวิเคราะห์ เมื่อนำมาคำนวณและเปรียบเทียบกับค่าความต้านทานภายในที่ได้จากการทดลองจริง มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยมาก ซึ่งค่าความต้านทานภายในที่ได้นั้นมีความใกล้เคียงกับค่าความต้านทานภายในจริงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มากกว่าสมการที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพการใช้งานจริงในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย จึงสามารถนำสมการที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการคำนวณค่าความต้านทานภายในที่เปลี่ยนแปลงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาพการใช้งานจริงได้

ส่วนที่ 2 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการทำนายการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาพการใช้งานจริง พบร่วมกับสมการที่ได้จากการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการทำนายการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในสามารถนำมาทำนายค่าความต้านทานภายในของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดอายุการใช้งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนั้นได้ โดยที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ a-Si p-Si HIT μ c-Si:H และ CIS มีค่าความต้านทานอนุกรมที่ได้จากการทำนายค่าเดลี่อ่อนจากค่าความต้านทานจริงร้อยละ 1.11 1.88 0.87 0.97 และ 0.97 ตามลำดับ ค่าความต้านทานชั้นต่อก็ได้จากการทำนายค่าเดลี่อ่อนจากค่าความต้านทานจริงร้อยละ 0.07 0.09 0.09 0.05 และ 0.05 ตามลำดับ

4. Abstract

This research presents the study result of Mathematical model development for prediction of photovoltaic (PV) module internal resistant variation under operating condition. 5 PV technologies that are Amorphous Silicon Solar Cell (a-Si), Poly Crystalline Silicon Solar Cell (p-Si), Hybrid Crystalline Silicon Solar Cell (HIT), Amorphous silicon/micro crystalline silicon (μ c-Si:H) and Copper Indium DiselenideSolar Cell (CIS) are in study scope. The PV systems that using these PV technologies have been installed at School of Renewable Energy Technology (SERT) Naresuan University. The data that collected during 2005-2013 is used in this resuarch. The results of this research can be divided into two sections:

For the first section, the internal resistance changing measurement and analysis technique is developed to investigate the energy production decreasing effect of PV module under operating condition. The measurement and analysis technique is developed beased on “Study on Internal resistant changing effect of photovoltaic module in large scale solar power plant generation”. The result of this section, the developed chaning PV internal resistance equation can be calculated the internal resistance value easier with no significant error from basic equation (E_{basic}). The

conclusion of this section, the new equations can be applied to measure the PV modules internal resistance value in the actual operating condition.

For the second section, the mathematical model that developed in the first section is used to predict the changing PV internal resistance value of the 5 PV technologies for their life time warranty. The result of this section indicates that the new equation (E_{new}) can be predicted the changing PV internal resistance value for 25 years with low error from basic equation (E_{basic}). The series resistance of the E_{new} is higher than E_{basic} about 1.11 %, 1.88 %, 0.87 %, 0.97 %, and 0.97 % for a-Si, p-Si, HIT, μ c-Si:H, and CIS respectively. The shunt resistance of the E_{new} is higher than E_{basic} about 0.07 %, 0.09 %, 0.09%, 0.05%, and 0.05% for a-Si, p-Si, HIT, μ c-Si:H, and CIS respectively.

5. บทนำ

ในปัจจุบันการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์มีแนวโน้มเพิ่มอย่างต่อเนื่องโดย ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 ทั่วโลก มีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นกว่า 38.5 GW คิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554 เป็นผลมา จากการตื่นตัวของประชาคมโลกในเรื่องการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าแทน การพลังงานฟอสซิล ซึ่งกำลังจะหมดไปและส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี [1]

ในปัจจุบันแบ่งเซลล์แสงอาทิตย์จากซิลิกอนที่ใช้กันอยู่ออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดผลึกซิลิกอน (Crystalline Silicon) และพิล์มบาง (Thin Films) จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของเซลล์ แสงอาทิตย์ทั้ง 2 กลุ่มนี้ เริ่มมีสัดส่วนนี้ใกล้เคียงกัน เนื่องจากในปัจจุบันเซลล์กลุ่มพิล์มบางได้รับความ สนใจมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีผลการศึกษา พบว่า พิล์ม บางสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงกว่าผลึกซิลิกอน [2-6] ซึ่งในประเทศไทยมีการนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทั้ง 2 กลุ่มมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เป็นผลจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน ทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) หรือ Alternative Energy Development Plan: AEDP (2012-2021) นั้นได้กำหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไว้สูงถึง 2,000 MW โดย ปัจจุบันมีการกำลังติดตั้งสะสมอยู่ประมาณ 150 MW [7-8] ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการติดตั้งดังกล่าวและ แนวโน้มของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แล้วพบว่าเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจและใช้งานมากที่สุดใน ปัจจุบันคือเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งแนวโน้มการติดตั้งใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วโลกมีอัตราการ ติดตั้งใช้งานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

จาสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยมีกลุ่มผู้ลงทุนให้ความสนใจกับอุตสาหกรรมด้านการผลิต ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เป็นจำนวนมาก โดยคาดการณ์ว่ามีผู้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ประมาณ 500 – 600 MW ดังนั้นจึงยังคงมีขนาดของตลาดเซลล์แสงอาทิตย์ ในประเทศไทยอีกไม่น้อยกว่า 1,200 – 1,300 MW ซึ่งหากพิจารณาถึงเม็ดเงินลงทุนของการผลิตไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์ตามเป้าหมายของภาครัฐที่ 2,000 MW แล้วจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 120,000 ล้านบาท

และหากรวมมูลค่าของอุตสาหกรรมต่อเนื่องของการเดินโรงไฟฟ้า การดูแลและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าซึ่งมีอายุโครงการถึง 25 ปีแล้วจะหมายถึงเงินหมุนเวียนตลอดช่วงของอายุโรงไฟฟ้าอีกไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท/ปี ซึ่งเห็นได้ว่าการกำหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของกระทรวงพลังงาน ดังกล่าว่นสามารถสร้างตลาดและมูลค่าของอุตสาหกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้อย่างมหาศาล

ซึ่งจากการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้แก่ โครงการสมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบชิลิกอนอัลตราโนนภัยให้สภาวะอากาศร้อน ขึ้น ระยะที่ 1 (สัญญาเลขที่ RE-AR-011/51) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โครงการสมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบชิลิกอนอัลตราโนนภัยให้สภาวะอากาศร้อน ขึ้นระยะที่ 2 (สัญญาเลขที่ RE-AR-40/2552) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมาและจากการวิจัยโครงการศึกษาการลดลงของสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภัยให้สภาวะอากาศร้อนขึ้นในระยะยาว (สัญญาเลขที่ R2554C842) กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และโครงการศึกษาการลดลงของสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภัยให้สภาวะอากาศร้อนขึ้นในระยะยาว ระยะที่ 2 (สัญญาเลขที่ 2554B066) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่าความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์มีแนวโน้มลดลงทุกปี ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานภัยในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าในอุตสาหกรรมการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ให้การรับประกันการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า (energy yield) ซึ่งโดยส่วนใหญ่การรับประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าจะผลิตได้ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้รับงานในลักษณะดังกล่าว ดังนั้น วิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงมีแนวคิดที่จะทำศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการคำนวณ การเปลี่ยนแปลงความต้านทานภัยในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะการใช้งานจริงซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของความสามารถในการผลิตพลังงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการคำนวณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตให้ถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการกำหนดเงื่อนไขการรับประกันซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับผู้ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ และการรับประกันปริมาณพลังงานที่โรงไฟฟ้าจะผลิตได้

6. วิธีการดำเนินการวิจัย

ในส่วนนี้จะนำเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนการทดลอง วิธีการดำเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ โดยจะทำการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ศึกษาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภัยในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะการใช้งานจริง และศึกษาหาเทคนิคการตรวจวัดและวิเคราะห์หาค่าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภัยในซึ่งส่งผลโดยต่อการลดลงของความสามารถในการ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะการใช้งานจริงในลักษณะของโรงไฟฟ้านาดใหญ่มีรายละเอียดการศึกษาดังนี้

6.1 ศึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและวิเคราะห์หาค่าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในซึ่งส่งผลโดยต่อการลดลงของความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาวะการใช้งานจริง มีรายละเอียดดังนี้

ในการพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและการวิเคราะห์หาค่าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้วิจัยได้มีการสร้างสมการวิเคราะห์หาความต้านทานภายในของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเป็นการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมจากโครงการ การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างจากสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานภายใน กับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด (V_m) และกระแสไฟฟ้าสูงสุด (I_m) เพื่อสะท้อนต่อระบบที่ติดตั้งใช้งานจริง ซึ่งกระบวนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

6.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

6.2.1.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV modules) 5ชนิดได้แก่ ชนิด a-Si p-Si HIT μc-Si:H และCIS

6.2.1.2 ไพรอนิมิเตอร์ (pyranometer) สำหรับวัดค่าความเข้มรังสีอาทิตย์

6.2.1.3 PVAnalyzer สำหรับวิเคราะห์ค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุณหภูมิอากาศแวดล้อม และความเข้มรังสีอาทิตย์ เป็นต้น

6.2.1.4 มัลติมิเตอร์ (Multimeter) สำหรับวิเคราะห์ค่าแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า

6.2.1.4 เทอร์โมคوبเปิล (thermocouple) สำหรับวัดค่าอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอุณหภูมิอากาศแวดล้อม

6.2.2 การเก็บบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำการวิจัย

ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลการตรวจวัดและบันทึกค่าด้วยการบันทึกกดด้วยมือ โดยแต่ละการตรวจวัดและวิเคราะห์มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้

- ขั้นตอนการทดลอง

1. วัดค่าและบันทึกความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ (G) ทุกๆ 1 ชั่วโมง

2. วัดค่าและบันทึกอุณหภูมิแผงเซลล์ (T_m) และอุณหภูมิอากาศแวดล้อม (T_{am}) ทุกๆ 1 ชั่วโมง

3. วัดค่าและบันทึกข้อมูลกระแสไฟฟ้า (I) และแรงดันไฟฟ้า (V) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะใช้ PV Analyzer พร้อมกับมัลติมิเตอร์ เพื่อเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการวัดของเครื่องทั้งสองเครื่อง

4. ทำการทดลองตั้งแต่ช่วงเวลา 9.00 – 17.00 น. และทำการเก็บข้อมูล 1 ครั้งต่อเดือน

- ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

1. นำข้อมูลที่บันทึกปรับค่าเข้าสู่ที่สภาวะมาตรฐาน (STC) ของอิงจาก IEC 61829 โดย

คัดกรองข้อมูลที่มีค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ 700 วัตต์ต่อตารางเมตร ใช้สมการดังนี้

สมการใช้ในการปรับความเข้มรังสีอาทิตย์ เท่ากับ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร
กำลังไฟฟ้าสูงสุด

$$P_{1,000} = \frac{(1,000 \times P_{Irr})}{Irr} \quad (3.1)$$

กระแสไฟฟ้าสูงสุด

$$I_{1,000} = \frac{(1,000 \times I_{Irr})}{Irr} \quad (3.2)$$

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด

$$V_{1,000} = V_T - (V_T \times k) \quad (3.3)$$

เมื่อ k คือ สัมประสิทธิ์ของความเข้มรังสีอาทิตย์ที่มีผลกับแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (irradiance coefficient)(%/วัลต์)

$k = 1.000$ ที่ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร

$k = 0.996$ ที่ 900 วัตต์ต่อตารางเมตร

$k = 0.989$ ที่ 800 วัตต์ต่อตารางเมตร

$k = 0.986$ ที่ 700 วัตต์ต่อตารางเมตร

สมการใช้ในการปรับอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เท่ากับ 25 องศาเซลเซียส
กำลังไฟฟ้าสูงสุด

$$P_{25} = \frac{P_T}{1 - \left(\frac{(T_{coe,P})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \quad (3.4)$$

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด

$$V_{25} = \frac{V_T}{1 - \left(\frac{(T_{coe,V})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \quad (3.5)$$

กระแสไฟฟ้าสูงสุด

$$I_{25} = \frac{I_r}{1 + \left(\frac{(T_{coe})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \quad (3.6)$$

เมื่อ

$P_{1,000}$	คือ กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ เท่ากับ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร
P_{Irr}	คือ กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ไดๆ
$I_{1,000}$	คือ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ เท่ากับ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร
I_{Irr}	คือ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ไดๆ
P_{25}	คือ กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ เท่ากับ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร ที่อุณหภูมิແ Pang เท่ากับ 25 องศาเซลเซียส
P_T	คือ กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ เท่ากับ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร ที่อุณหภูมิແ Pang ไดๆ
V_{25}	คือ แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ เท่ากับ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร ที่อุณหภูมิແ Pang เท่ากับ 25 องศาเซลเซียส
V_T	คือ แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ เท่ากับ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร ที่อุณหภูมิແ Pang ไดๆ
I_{25}	คือ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ เท่ากับ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร ที่อุณหภูมิແ Pang เท่ากับ 25 องศาเซลเซียส
I_T	คือ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ เท่ากับ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร ที่อุณหภูมิແ Pang ไดๆ
$T_{coe,V}$	คือ สัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิที่มีผลกับแรงดันไฟฟ้าของแรงเชลล์แสงอาทิตย์ (Temperature coefficient)(%/ໄລຕ່)
$T_{coe,I}$	คือ สัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิที่มีผลกับกระแสไฟฟ้าของแรงเชลล์แสงอาทิตย์ (Temperature coefficient)(%/ແອນແປ່ງ)

2. ดำเนินการวิเคราะห์ทำความต้านทานอนุกรม โดยการปรับค่าแรงดันไฟฟ้าให้มีความเข้มรังสีอาทิตย์ เท่ากับ 1,000 และ 800 วัตต์ต่อตารางเมตร และปรับอุณหภูมิແ Pang ให้เท่ากับ 25 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นปรับค่ากระแสไฟฟ้ามีความเข้มรังสีอาทิตย์ เท่ากับ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร และปรับอุณหภูมิແ Pang ให้เท่ากับ 25 องศาเซลเซียส

3. ดำเนินการวิเคราะห์ทำความต้านทานชั้นต์ โดยการปรับค่ากระแสไฟฟ้าให้มีความเข้มรังสีอาทิตย์ เท่ากับ 1,000 และ 800 วัตต์ต่อตารางเมตร และปรับอุณหภูมิແ Pang ให้เท่ากับ 25 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นปรับค่าแรงดันไฟฟ้ามีความเข้มรังสีอาทิตย์ เท่ากับ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร และปรับอุณหภูมิແ Pang ให้เท่ากับ 25 องศาเซลเซียส

4. หลังจากวิเคราะห์หาความต้านทานภายในทั้ง 2 ตัว เสร็จเรียบร้อย ทำการหาความสัมพันธ์ของความต้านทานภายในกับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดและกระแสไฟฟ้าสูงสุด หลักการสร้างสมการการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) และทฤษฎีเมทริกซ์ในการวิเคราะห์สมการเชิงเส้น (linear regression) เพื่อสร้างสมการที่ใช้ในการคำนวณความต้านทานภายในทั้ง 2 ตัว ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากงานวิจัยนี้จะเป็นการวิเคราะห์แผลเซลล์แสงอาทิตย์ในลักษณะของแผลเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในระบบจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการเก็บข้อมูลของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โดยทั่วไป การเก็บข้อมูลค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของแผลเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชุด โดยสมการที่สร้างใหม่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์หาความต้านทานภายในและการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานภายในของแผลเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ได้ง่ายขึ้น

5. เมื่อได้สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์หาความต้านทานภายในเรียบร้อยแล้ว คณานวิจัยจะทำการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในของแผลเซลล์แสงอาทิตย์ หลังจากนั้น เมื่อทราบถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงความต้านทานเรียบร้อย จะนำอัตราการเปลี่ยนแปลงนั้นมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายการเปลี่ยนแปลงความต้านทานของแผลเซลล์แสงอาทิตย์

6.2 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการทำนายการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในแผลเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาพการใช้งานจริง

จากการวิเคราะห์หาความต้านทานภายในและการเปลี่ยนแปลงของแผลเซลล์แสงอาทิตย์ในแต่ละชนิดข้างต้น จากสมการที่สร้างใหม่จะเกิดจากความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสิ้น 3 ตัว ได้แก่ ความต้านทานอนุกรม (R_s) ความต้านทานชั้นต์ (R_{sh}) แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (V_m) และกระแสไฟฟ้าสูงสุด (I_m) เนื่องจากเป็นไปตามลักษณะการเก็บข้อมูลของโรงไฟฟ้าโดยทั่วไปจะเป็นการเก็บข้อมูลของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่แผลเซลล์แสงอาทิตย์จ่ายไฟฟ้าไปยังภาระทางไฟฟ้าที่นำไปใช้งาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นสร้างสมการจากความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว ใช้หลักการสร้างจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ และทฤษฎีเมทริกซ์ในการวิเคราะห์สมการเชิงเส้น เพื่อสร้างสมการให้อยู่ในรูปแบบดังนี้ “ $R_s = a_0 + a_1 I_m + a_2 V_m$ ” และ “ $R_{sh} = a_0 + a_1 I_m + a_2 V_m$ ” นำสมการที่สร้างใหม่นั้นใช้ในการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงความต้านทานและอัตราการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานภายในของแผลเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อสร้างสมการที่ใช้ในการทำนายการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในของแผลเซลล์แสงอาทิตย์ต่อไป

7. ผลการทดลอง

ในส่วนนี้นำเสนอผลการศึกษา โดยจะทำการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ศึกษาหาเหตุของ การเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในแผลเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาพการใช้งานจริง และศึกษาหาเทคนิค การตรวจวัดและวิเคราะห์หาค่าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในซึ่งส่งผลโดยต่อการลดลงของความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผลเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาพการใช้งานจริงในลักษณะของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้

7.1 การศึกษาพัฒนาหาเทคนิคการตรวจวัดและวิเคราะห์หาค่าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในชีสส์งผลโดยต่อการลดลงของความสามารถในการผลิตพังงานไฟฟ้าของแพนเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้สภาพการใช้งานจริงในลักษณะของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

ในส่วนนี้จะมุ่งเน้นทำการศึกษาหาเทคนิคการตรวจวัดและวิเคราะห์หาค่าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานอนุกรมและความต้านทานชั้นต์ของแพนเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิดที่ติดตั้งใช้งานในระบบโดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

7.1.1 การวิเคราะห์หาความต้านทานภายในและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในของแพนเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิด มีรายละเอียดดังนี้

- แพนเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด a-Si

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความต้านทานอนุกรมของแพนเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด a-Si ซึ่งจากกฎของโอล์ม กล่าวไว้ว่า “สารใดที่มีความต้านทานสูงจะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้น้อย” ในปี 2551 2552 2553 2554 2555 และ 2556 แพนเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด a-Si มีความต้านทานอนุกรมเท่ากับ 0.191 0.196 0.197 0.205 0.205 0.207 และ 0.208 โอล์มตามลำดับ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานอนุกรมคิดเป็นร้อยละ 0.78 ต่อปี แสดงว่าความต้านทานอนุกรมเพิ่มขึ้น ทำให้กระแสไฟฟ้าของแพนเซลล์แสงอาทิตย์ไหลออกมากได้น้อยลง จึงส่งผลทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ต่อกรุ่มของแพนเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงตามไปด้วย และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความต้านทานชั้นต์ของแพนเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด a-Si ซึ่งจากกฎของโอล์มกล่าวไว้ว่า “สารใดที่มีความต้านทานน้อยจะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มาก” ในปี 2550 2551 2552 2553 2554 2555 และ 2556 แพนเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด a-Si มีความต้านทานชั้นต์ เท่ากับ 1.126 1.126 1.124 1.124 1.123 1.123 และ 1.122 โอล์ม มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานชั้นต์ คิดเป็นร้อยละ 0.03 ต่อปี แสดงว่าเมื่อความต้านทานชั้นต์ลดลงกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านความต้านทานชั้นต์ได้มากขึ้น จึงทำให้แรงดันไฟฟ้าที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ลดลง ซึ่งทั้ง 2 กรณีตรงกับกฎของโอล์มที่กล่าวไว้ข้างต้น

- แพนเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด p-Si

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความต้านทานอนุกรมของแพนเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด p-Si ซึ่งจากกฎของโอล์ม กล่าวไว้ว่า “สารใดที่มีความต้านทานสูงจะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้น้อย” ในปี 2551 2552 2553 2254 2555 และ 2556 แพนเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด p-Si มีความต้านทานอนุกรมเท่ากับ 0.146 0.147 0.147 0.147 0.149 0.149 และ 0.151 โอล์ม ตามลำดับ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานอนุกรมคิดเป็นร้อยละ 0.36 ต่อปี แสดงว่าความต้านทานอนุกรมเพิ่มขึ้น ทำให้กระแสไฟฟ้าของแพนเซลล์แสงอาทิตย์ไหลออกมากได้น้อยลง จึงส่งผลทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ต่อกรุ่มของแพนเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงตามไปด้วย และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความต้านทานชั้นต์ของแพนเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด p-Si ซึ่งจากกฎของโอล์มกล่าวไว้ว่า “สารใดที่มีความต้านทานน้อยจะยอมให้

กระแสไฟฟ้าไหหล่อได้มาก” ในปี 2550 2551 2552 2553 2554 2555 และ 2556 แฟงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด p-Si มีความต้านทานชั้นต์ เท่ากับ 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 และ 1.059 โอม มือตราชาระเปลี่ยนแปลงของความต้านทานชั้นต์ คิดเป็นร้อยละ 0.02 ต่อปี แสดงว่าเมื่อความต้านทานชั้นต์ลดลง กระแสไฟฟ้าจะไหหล่อความต้านทานชั้นต์ได้มากขึ้น จึงทำให้แรงดันไฟฟ้าที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ลดลง

- แฟงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด HIT

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความต้านทานอนุกรมของแฟงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด HIT ในปี 2550 2551 2552 2553 2254 2555 และ 2556 แฟงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด HIT มีความต้านทานอนุกรมเท่ากับ 0.139 0.144 0.144 0.145 0.146 0.149 และ 0.149 โอม/ชุดตามลำดับ มือตราชาระเปลี่ยนแปลงของความต้านทานอนุกรมคิดเป็นร้อยละ 0.49 ต่อปี แสดงว่าความต้านทานอนุกรมเพิ่มขึ้น ทำให้กระแสไฟฟ้าของแฟงเซลล์แสงอาทิตย์ไหหลอกมาได้น้อยลง จึงส่งผลทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ต่อกร่องของแฟงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงตามไปด้วย และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความต้านทานชั้นต์ของแฟงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด HIT ในปี 2550 2551 2552 2553 2554 2555 และ 2556 แฟงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด HIT มีความต้านทานชั้นต์เท่ากับ 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 และ 1.059 โอม มือตราชาระเปลี่ยนแปลงของความต้านทานชั้นต์ คิดเป็นร้อยละ 0.02 ต่อปี แสดงว่าเมื่อความต้านทานชั้นต์ลดลง กระแสไฟฟ้าจะไหหล่อความต้านทานชั้นต์ได้มากขึ้น จึงทำให้แรงดันไฟฟ้าที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ลดลง

- แฟงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด mc-Si:H

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความต้านทานอนุกรมของแฟงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด mc-Si:H ในปี 2552 2553 2254 2555 และ 2556 แฟงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด mc-Si:H มีความต้านทานอนุกรมเท่ากับ 0.138 0.149 0.152 0.155 และ 0.156 โอม/ชุดตามลำดับ มือตราชาระเปลี่ยนแปลงของความต้านทานอนุกรมคิดเป็นร้อยละ 0.91 ต่อปี แสดงว่าความต้านทานอนุกรมเพิ่มขึ้น ทำให้กระแสไฟฟ้าของแฟงเซลล์แสงอาทิตย์ไหหลอกมาได้น้อยลง จึงส่งผลทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ต่อกร่องของแฟงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงตามไปด้วย และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความต้านทานชั้นต์ของแฟงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด mc-Si:H ในปี 2552 2553 2554 2555 และ 2556 แฟงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด mc-Si:H มีความต้านทานชั้นต์ เท่ากับ 1.052 1.052 1.051 1.051 และ 1.050 โอม/ชุดตามลำดับ ตามลำดับมือตราชาระเปลี่ยนแปลงของความต้านทานชั้นต์ คิดเป็นร้อยละ 0.02 ต่อปี แสดงว่าเมื่อความต้านทานชั้นต์ลดลง กระแสไฟฟ้าจะไหหล่อความต้านทานชั้นต์ได้มากขึ้น จึงทำให้แรงดันไฟฟ้าที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ลดลง

- แฟงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด CIS

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความต้านทานอนุกรมของแฟงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด CIS ซึ่งจากกฎของโอม กล่าวไว้ว่า “สารใดที่มีความต้านทานสูงจะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหหล่อได้น้อย” ในปี 2554 2555 และ 2556 แฟงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด CIS มีความต้านทานอนุกรมเท่ากับ 0.173 0.135 และ 0.135 โอมตามลำดับ มือตราชาระเปลี่ยนแปลงของความต้านทานอนุกรมคิดเป็นร้อยละ 0.05 ต่อปี แสดงว่า

ความต้านทานอนุกรมเพิ่มขึ้น ทำให้กระแสไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไหลออกมากได้น้อยลง จึงส่งผลทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงตามไปด้วย และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความต้านทานชั้นต์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์นิด CIS ซึ่งจากกฎของโอห์มกล่าวไว้ว่า “สารใดที่มีความต้านทานน้อยจะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มาก” ในปี 2554, 2555 และ 2556 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด CIS มีความต้านทานชั้นต์ เท่ากับ 1.015, 1.014 และ 1.014 โอห์ม มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานชั้นต์ คิดเป็นร้อยละ 0.026 ต่อปี แสดงว่า เมื่อความต้านทานชั้นต์ลดลง กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านความต้านทานชั้นต์ได้มากขึ้น จึงทำให้แรงดันไฟฟ้าที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ลดลง ซึ่งทั้ง 2 กรณีตรงกับกฎของโอห์มที่กล่าวไว้ข้างต้น

สรุปการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิด ซึ่งจะเห็นได้ว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด a-Si มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานทั้ง 2 ชนิด สูงที่สุด เนื่องจาก แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด a-Si มีแรงยืดเหยี่ยวระหว่างพันธะต่ำ เพราะมีไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบ จึงทำให้โครงสร้างที่สามารถเลื่อนสภาพได้ง่ายกว่าชนิดอื่นๆ ซึ่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด HIT มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงเช่นกัน เป็นผลมาจากการที่ HIT มีส่วนประกอบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด m-Si กับ a-Si จึงทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกับ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด a-Si ส่วน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด p-Si มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่ำที่สุด เนื่องจากโครงสร้างของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด p-Si มีแรงยืดเหยี่ยวระหว่างพันธะสูงกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด a-Si และ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด μc-Si:H และ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด CIS มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สุด เนื่องจาก แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด μc-Si:H และ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด CIS ติดตัวใช้งานเป็นระยะสั้นกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอื่นๆ จึงทำให้การอัตราการต่ำกว่าความเป็นจริง ดังนั้นจึงต้องทำการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด μc-Si:H และ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด CIS ต่อไป

ตารางที่ 1 สรุปการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิด

ชนิด แผงเซลล์แสงอาทิตย์	อัตราการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานอนุกรม (%)	อัตราการเปลี่ยนแปลงของ	
		ความต้านทานชั้นต์ (%)	
a-Si	0.78	0.03	
p-Si	0.36	0.01	
HIT	0.49	0.02	
μc-Si:H	0.91	0.02	
CIS	0.05	0.02	



7.1.2 สมการที่ได้จากการสร้างสมการการวิเคราะห์การลดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ในการสร้างสมการให้อยู่ในรูปแบบ “ $R_s = a_0 + a_1 I_m + a_2 V_m$ ” และ “ $R_{sh} = a_0 + a_1 I_m + a_2 V_m$ ” สามารถใช้ทฤษฎีเมทริกซ์หาค่า a_0 a_1 และ a_2 และการสร้างสมการในครั้งนี้จะสร้างสมการจากความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานอนุกรมกับกระแสไฟฟ้าสูงสุด และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด และระหว่างความต้านทานชั้นต่อกับกระแสไฟฟ้าสูงสุด และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด จากการสร้างสมการความสัมพันธ์สามารถเขียน สมการใหม่ได้ดังนี้

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด a-Si

ความต้านทานอนุกรม (R_s) สามารถเขียนสมการได้ดังนี้

$$R_s = 0.6631 - (0.0027 \times \left(\frac{I_T}{1 + \left(\frac{(T_{coel})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \right)) - (0.0021 \times \left(\frac{V_T}{1 - \left(\frac{(T_{coev})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \right)) \quad (1)$$

ความต้านทานชั้นต่ (R_{sh}) สามารถเขียนสมการได้ดังนี้

$$R_{sh} = 1.096 - (0.0037 \times \left(\frac{I_T}{1 + \left(\frac{(T_{coel})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \right)) - (0.000089 \times \left(\frac{V_T}{1 - \left(\frac{(T_{coev})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \right)) \quad (2)$$

การเปรียบเทียบค่าความต้านทานอนุกรมที่คำนวนจากสมการ R_s(E_{new}) สูงกว่า R_s(E_{basic}) คิดเป็นร้อยละ 1.11 ค่าความต้านทานชั้นต่ที่คำนวนจากสมการ R_{sh}(E_{new}) สูงกว่า R_{sh}(E_{basic}) คิดเป็นร้อยละ 0.07

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด p-Si

ความต้านทานอนุกรม (R_s) สามารถเขียนสมการได้ดังนี้

$$R_s = 0.2572 - (0.0015 \times \left(\frac{I_T}{1 + \left(\frac{(T_{coel})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \right)) - (0.00137 \times \left(\frac{V_T}{1 - \left(\frac{(T_{coev})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \right)) \quad (3)$$

ความต้านทานชั้นต่ (R_{sh}) สามารถเขียนสมการได้ดังนี้

$$R_{sh} = 1.194 - (0.0096 \times \left(\frac{I_T}{1 + \left(\frac{(T_{coel})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \right)) - (0.00013 \times \left(\frac{V_T}{1 - \left(\frac{(T_{coev})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \right)) \quad (4)$$

การเปรียบเทียบค่าความต้านทานอนุกรมที่คำนวนจากสมการ R_s(E_{new}) สูงกว่า R_s(E_{basic}) คิดเป็นร้อยละ 1.88 ค่าความต้านทานชั้นต่ที่คำนวนจากสมการ R_{sh}(E_{new}) สูงกว่า R_{sh}(E_{basic}) คิดเป็นร้อยละ 0.09

-ແຜ່ເໜີລັ້ສັງອາທິຫຍືນິດ HIT

ຄວາມຕ້ານທານອນຸກຮມ (R_s) ສາມາຮັດເຂີຍສົມກາຣໄດ້ດັ່ງນີ້

$$R_s = 0.4145 - (0.0087 \times \left(\frac{I_T}{1 + \left(\frac{(T_{coe})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \right)) - (0.00137 \times \left(\frac{V_T}{1 - \left(\frac{(T_{coe,V})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \right)) \quad (5)$$

ຄວາມຕ້ານທານຂັ້ນຕົວ (R_{sh}) ສາມາຮັດເຂີຍສົມກາຣໄດ້ດັ່ງນີ້

$$R_{sh} = 1.048 - (0.0053 \times \left(\frac{I_T}{1 + \left(\frac{(T_{coe})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \right)) - (0.00013 \times \left(\frac{V_T}{1 - \left(\frac{(T_{coe,V})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \right)) \quad (6)$$

ກາຣເປີຍບໍເຫັນຄ່າຄວາມຕ້ານທານອນຸກຮມທີ່ຄໍານວນຈາກສົມກາຣ $R_s(E_{new})$ ສູງກວ່າ $R_s(E_{basic})$ ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ 0.87 ດ້ວຍຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂັ້ນຕົວທີ່ຄໍານວນຈາກສົມກາຣ $R_{sh}(E_{new})$ ສູງກວ່າ $R_{sh}(E_{basic})$ ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ 0.09

- ແຜ່ເໜີລັ້ສັງອາທິຫຍືນິດ μc-Si:H

ຄວາມຕ້ານທານອນຸກຮມ (R_s) ສາມາຮັດເຂີຍສົມກາຣໄດ້ດັ່ງນີ້

$$R_s = 0.4451 - (0.0023 \times \left(\frac{I_T}{1 + \left(\frac{(T_{coe})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \right)) - (0.0016 \times \left(\frac{V_T}{1 - \left(\frac{(T_{coe,V})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \right)) \quad (7)$$

ຄວາມຕ້ານທານຂັ້ນຕົວ (R_{sh}) ສາມາຮັດເຂີຍສົມກາຣໄດ້ດັ່ງນີ້

$$R_{sh} = 1.024 - (0.0087 \times \left(\frac{I_T}{1 + \left(\frac{(T_{coe})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \right)) - (0.00009 \times \left(\frac{V_T}{1 - \left(\frac{(T_{coe,V})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \right)) \quad (8)$$

ກາຣເປີຍບໍເຫັນຄ່າຄວາມຕ້ານທານອນຸກຮມທີ່ຄໍານວນຈາກສົມກາຣ $R_s(E_{new})$ ສູງກວ່າ $R_s(E_{basic})$ ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ 0.97 ແລະ ດ້ວຍຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂັ້ນຕົວທີ່ຄໍານວນຈາກສົມກາຣ $R_{sh}(E_{new})$ ສູງກວ່າ $R_{sh}(E_{basic})$ ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ 0.05

- ແຜ່ເໜີລັ້ສັງອາທິຫຍືນິດ CIS

ຄວາມຕ້ານທານອນຸກຮມ (R_s) ສາມາຮັດເຂີຍສົມກາຣໄດ້ດັ່ງນີ້

$$R_s = 0.7318 - (0.06303 \times \left(\frac{I_T}{1 + \left(\frac{(T_{coe})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \right)) - (0.0003351 \times \left(\frac{V_T}{1 - \left(\frac{(T_{coe,V})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \right)) \quad (9)$$

ความต้านทานชั้นต์(R_{sh}) สามารถเขียนสมการได้ดังนี้

$$R_{sh} = 1.004 - (0.001983 \times \left(\frac{I_T}{1 + \left(\frac{(T_{coe})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \right)) - (1.16 \times \left(\frac{V_T}{1 - \left(\frac{(T_{coe,V})}{100} \times (T_m - 25) \right)} \right)) \quad (10)$$

การเปรียบเทียบค่าความต้านทานอนุกรมที่คำนวณจากสมการ $R_s(E_{new})$ สูงกว่า $R_s(E_{basic})$ คิดเป็นร้อยละ 0.97 และการเปรียบเทียบค่าความต้านทานชั้นต์ที่วิเคราะห์จากสมการที่ 4.10 ($R_{sh}(E_{new})$) กับค่าความต้านทานชั้นต์ที่คำนวณจากสมการ $R_{sh}(E_{new})$ สูงกว่า $R_{sh}(E_{basic})$ คิดเป็นร้อยละ 0.05

7.2 การเปรียบเทียบการนำพาการเปลี่ยนแปลงความต้านทานอนุกรมและความต้านทานชั้นต์ของแพงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิด มีรายละเอียดดังนี้

- แพงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดa-Si

สมการที่ได้จากการคำนวณมาทำนายค่าความต้านทานอนุกรมตลอดอายุของแพงเซลล์แสงอาทิตย์เปรียบเทียบกับค่าความต้านทานชั้นต์ของแพงเซลล์แสงอาทิตย์

$$R_{s(a-Si)+1} = R_{s(a-Si)} + [R_{s(a-Si)} \times 0.78\%] \quad (11)$$

สมการที่ได้จากการคำนวณมาทำนายค่าความต้านทานชั้นต์ตลอดอายุของแพงเซลล์แสงอาทิตย์เปรียบเทียบกับค่าความต้านทานชั้นต์ของแพงเซลล์แสงอาทิตย์

$$R_{sh(a-Si)+1} = R_{sh(a-Si)} - [R_{sh(a-Si)} \times 0.03\%] \quad (12)$$

- แพงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดp-Si

สมการที่ได้จากการคำนวณมาทำนายค่าความต้านทานอนุกรมตลอดอายุของแพงเซลล์แสงอาทิตย์เปรียบเทียบกับค่าความต้านทานอนุกรมของแพงเซลล์แสงอาทิตย์

$$R_{s(p-Si)+\alpha} = R_{s(p-Si)} + [R_{s(p-Si)} \times 0.36\%] \quad (13)$$

สมการที่ได้จากการคำนวณมาทำนายค่าความต้านทานชั้นต์ตลอดอายุของแพงเซลล์แสงอาทิตย์เปรียบเทียบกับค่าความต้านทานชั้นต์ของแพงเซลล์แสงอาทิตย์

$$R_{sh(p-Si)+\alpha} = R_{sh(p-Si)} - [R_{sh(p-Si)} \times 0.01\%] \quad (14)$$

- แพงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด HIT

สมการที่ได้จากการคำนวณมาหมายค่าความต้านทานอนุกรมตลอดอายุของแพงเซลล์ แสงอาทิตย์เปรียบเทียบกับค่าความต้านทานอนุกรมของแพงเซลล์แสงอาทิตย์

$$R_{s(HIT)n+1} = R_{s(HIT)} + [R_{s(HIT)} \times 0.49\%] \quad (15)$$

สมการที่ได้จากการคำนวณมาหมายค่าความต้านทานชั้นต์ตลอดอายุของแพงเซลล์แสงอาทิตย์ เปรียบเทียบกับค่าความต้านทานชั้นต์ของแพงเซลล์แสงอาทิตย์

$$R_{sh(HIT)n+1} = R_{sh(HIT)} - [R_{sh(HIT)} \times 0.02\%] \quad (16)$$

- แพงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด mc-Si:H

สมการที่ได้จากการคำนวณมาหมายค่าความต้านทานอนุกรมตลอดอายุของแพงเซลล์ แสงอาทิตย์เปรียบเทียบกับค่าความต้านทานอนุกรมของแพงเซลล์แสงอาทิตย์

$$R_{s(mc-Si:H)n+1} = R_{s(mc-Si:H)} + [R_{s(mc-Si:H)} \times 0.91\%] \quad (17)$$

สมการที่ได้จากการคำนวณมาหมายค่าความต้านทานชั้นต์ตลอดอายุของแพงเซลล์แสงอาทิตย์ เปรียบเทียบกับค่าความต้านทานชั้นต์ของแพงเซลล์แสงอาทิตย์

$$R_{sh(mc-Si:H)n+1} = R_{sh(mc-Si:H)} - [R_{sh(mc-Si:H)} \times 0.02\%] \quad (18)$$

- แพงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด CIS

สมการที่ได้จากการคำนวณมาหมายค่าความต้านทานอนุกรมตลอดอายุของแพงเซลล์ แสงอาทิตย์เปรียบเทียบกับค่าความต้านทานอนุกรมของแพงเซลล์แสงอาทิตย์

$$R_{s(CIS)n+1} = R_{s(CIS)} + [R_{s(CIS)} \times 0.05\%] \quad (19)$$

สมการที่ได้จากการคำนวณมาหมายค่าความต้านทานชั้นต์ตลอดอายุของแพงเซลล์ แสงอาทิตย์เปรียบเทียบกับค่าความต้านทานชั้นต์ของแพงเซลล์แสงอาทิตย์

$$R_{sh(CIS)n+1} = R_{sh(CIS)} - [R_{sh(CIS)} \times 0.02\%] \quad (20)$$

สรุปของงานวิจัยนี้จะทำการแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลจากการพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและวิเคราะห์หาค่าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในชิ้นส่วนโดยต่อการลดลงของความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายในให้สภาวะการใช้งานจริงโดยเป็นการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมจากโครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ส่วนต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่พบว่าสมการการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในที่ได้จากการวิเคราะห์ เมื่อนำมาคำนวณและเปรียบเทียบกับค่าความต้านทานภายในที่ได้จากการทดลองจริง มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยมาก ซึ่งค่าความต้านทานภายในที่ได้นั้นมีความใกล้เคียงกับค่าความต้านทานภายในจริงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มากกว่าสมการที่ได้จากการทฤษฎี เนื่องจากมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาวะการใช้งานจริงในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย จึงสามารถนำสมการที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการคำนวณค่าความต้านทานภายในที่เปลี่ยนแปลงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะการใช้งานจริงได้

2. ผลจากการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการทำนายการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะการใช้งานจริง พบร่วมสมการที่ได้จากการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการทำนายการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในสามารถนำมาทำนายค่าความต้านทานภายในของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดอายุการใช้งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้ได้ โดยที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ a-Si แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด p-Si แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด HIT แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด μc-Si:H และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด CIS มีค่าความต้านทานอนุกรมที่ได้จากการทำนายคาดเคลื่อนจากค่าความต้านทานจริงร้อยละ 1.11 1.88 0.87 0.97 และ 0.97 ตามลำดับ ค่าความต้านทานขั้นต่ำที่ได้จากการทำนายคาดเคลื่อนจากค่าความต้านทานจริงร้อยละ 0.07 0.09 0.09 0.05 และ 0.05 ตามลำดับ

8. บรรณานุกรม

- [1] Arnulf Jäger-Waldau. PV Status Report 2013: Research, Solar Cell Production and Market Implementation of Photovoltaic. EUR 26118 EN-2013
- [2] David L. King, William E. Boyson, Jay A. Kratochvil. 2004. Photovoltaic Array Performance Model. Sandia National Laboratories. SAND2004-3535
- [3] Achitpon Sa Sitharanuwata, Wattanapong Rakwichian, Nipon Ketjoy, and Suchart Yammen.(2006).Performance evaluation of a 10 kWp PV power system prototype for isolated building in Thailand.Renewable Energy.
- [4] Kritwiput Phaokeaw, Nipon Ketjoy, Wattanapong Rakwichan and Suchat Yammen.(2007). Performance of a-Si, p-Si and HIT PV Technological Comparison under Tropical Wet Climate Condition. International Journal of Renewable Energy (IJRE).p 23-34

- [5] ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด ธิติพร เจาะจง และนิพนธ์ เกตุจ้อย. การศึกษาพลังงานไฟฟ้าที่แสงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้รายปีภายใต้สภาวะการใช้งานจริง. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เมษายน 2552 – กันยายน 2552.
- [6] NiponKetjoy, ChatchaiSirisamphanwong and NattawutKhaosaad.(2012). Performance evaluation of 10 kWp photovoltaic power generator under hot climatic condition. สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2556, จาก <http://www.sciencedirect.com/>.
- [7] สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน. สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 55. จ ฯ ก http://www.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=85%3A-2552-&catid=52&Itemid=68&lang=th.
- [8] Izumi Kaizuka, Latest trends and outlook for the global PV market, Feb 29, 2012, PV EXPO 2012.
- [9] นิพนธ์ เกตุจ้อย. (2547). การบริหารจัดการโครงการบ้านพลังงานแสงอาทิตย์. เอกสารประกอบการฝึกอบรมการบริหารจัดการแบบยั่งยืนสำหรับโครงการบ้านพลังงานแสงอาทิตย์. วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร.
- [10] Kassel University.(2003). Photovoltaic Systems Technology SS 2003.Theoretical Description of the Solar Cell. p40.
- [11] นิพนธ์ เกตุจ้อย. (2547). ความปลอดภัยสำหรับระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์. การฝึกอบรมเรื่องการติดตั้งและดูแลรักษาระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์. วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร.
- [12] NiponKetjoy. (2005). Photovoltaic Hybrid System for Rural Electrification in the Mekong Countries. Doctor of Engineering (Dr.-Ing.). Kassel University.Germany.
- [13] S.R.Wenham, M.A. Green, and M.E. Watt. (1994). Applied photovoltaics. Australia: National Library of Australia.
- [14] Peter Hacke, Kent Terwilliger, Ryan Smith, Stephen Glick, Joel Pankow, Michael Kempe, Sarah Kurtz Ian Bennett, Mario Kloos. (2011). System Voltage Potential-Induced Degradation Mechanisms in PV Modules and Methods for Test. สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2556, จาก www.nrel.gov/docs/fy11osti/50716.pdf
- [15] FarazEbneali . (2012) Potential Induced Degradation of Photovoltaic Modules: Influence of Temperature and Surface Conductivity. สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2556, จาก <http://solaredon.files.wordpress.com/2012/10/asu.pdf>
- [16] Lele Peng, Yize Sun, ZhuoMeng, Yuling Wang, Yang Xu. (2013). A new method for determining the characteristics of solar cells. Journal of Power Sources 227.131-136.



1.6692199

สำนักหอสมุด

ณ - ม.ค. ๘๕๕

- [17] S. Kaplanis and E. Kaplani.(2011). Energy performance and degradation over 20 years performance of BP c-Si PV modules.Simulation Modelling Practice and Theory 19.1201–1211.
- [18] M. Fuentes, G. Nofuentes, J. Aguilera, D.L. Talavera, M. Castro. (2007). Application and validation of algebraic methods to predict the behaviour of crystalline silicon PV modules in Mediterranean climates.Solar Energy 81.1396–1408.
- [19] E.E. van Dyk E.L. Meyer. (2003). Analysis of the effect of parasitic resistances on the performance of photovoltaic modules. Renewable Energy 29 ,(2004) 333–344. (Sciencedirect).สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2550, จาก <http://www.sciencedirect.com/>.

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557